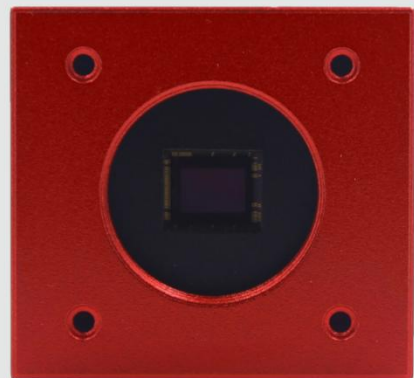




光束质量分析仪

FS06M - GE

体积更小
性能更强

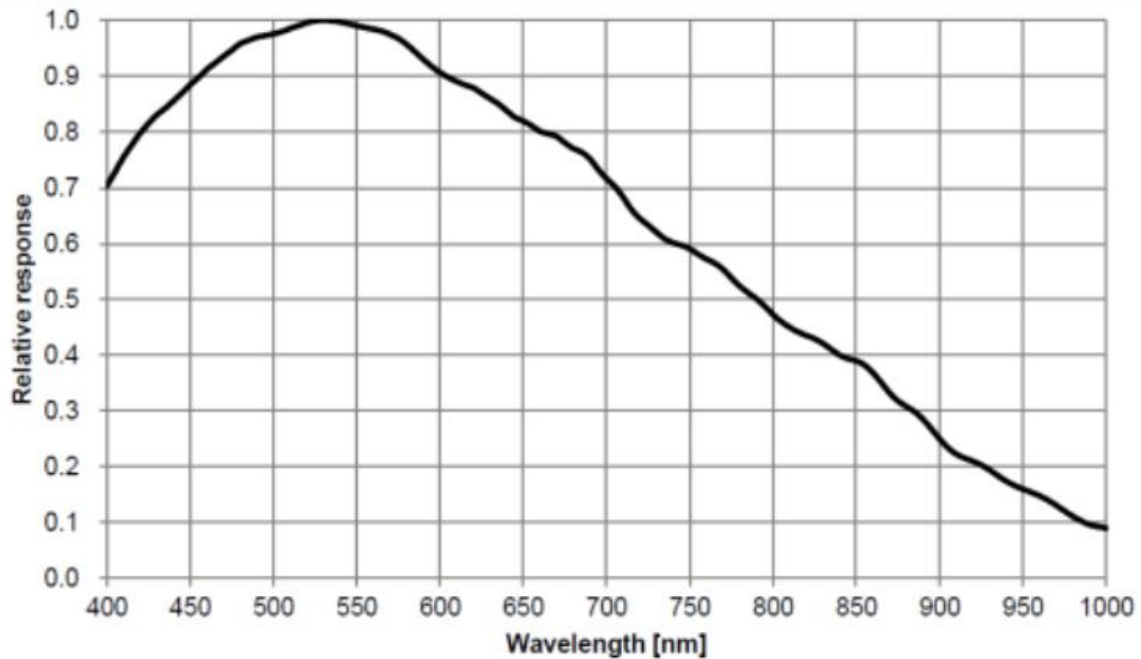


产品介绍

FS06M-GE 光束质量分析仪是专用于激光光束分析和光路调节的面阵图像分析仪器，FS06M-GE 光束质量分析仪动态范围高，信噪比好，图像质量优异，性价比高。相机搭配 RJ45 网口进行千兆网络图像数据的传输，全分辨率下帧率可达 18 fps，同时搭配 c 口前盖，组合灵活，尺寸小巧，可满足客户在不同应用场景下，对极小占用空间的需求。其主要特点如下：

超薄卡片式设计	单侧出线，便于插入两组光学镜片中进行测量操作
光路特殊设计	可有效抑制和减少干涉条纹
正方形像素	保证图像空间真实度
千兆以太网通讯协议	使用简便，传输可靠，传输速率高
接口工业化设计	杜绝安装不可靠及松脱故障
专用测量软件	配备专业强大的光束质量分析软件

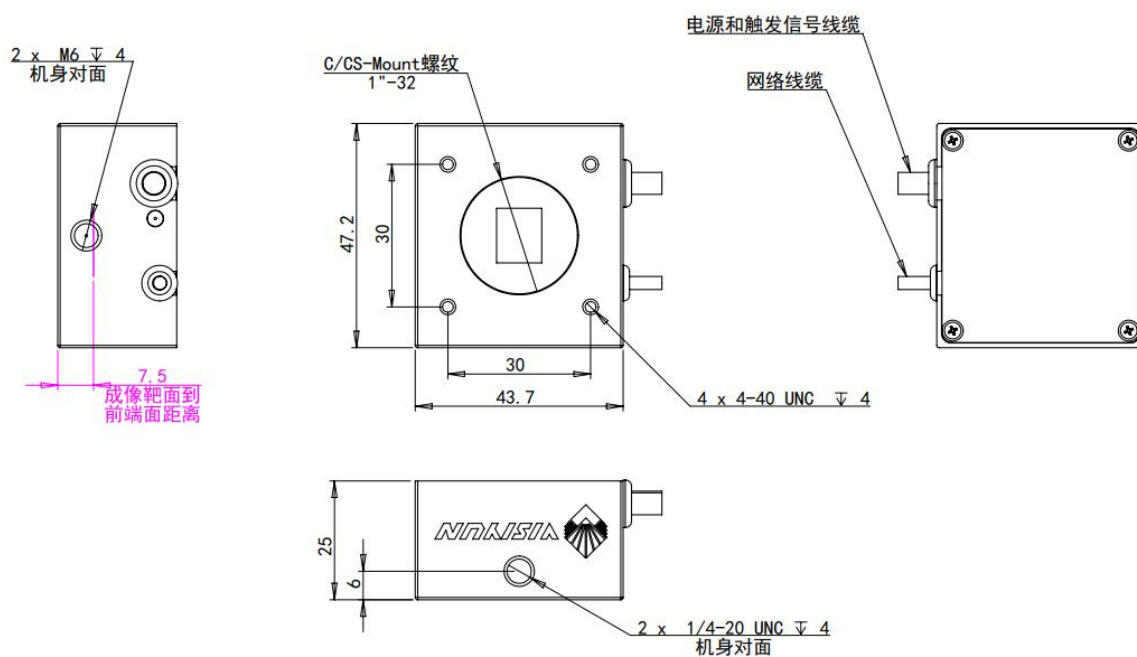
量子效率曲线



产品参数

产品型号	FS06M-GE		
图像传感器	CMOS	曝光时间	25us-2.5s
快门模式	卷帘	光学镜头接口	C-Mount
图像阵列	3072×2048	数据接口	RJ45 电缆口, 千兆以太网协议
像素尺寸	2.4μm×2.4μm	控制/触发接口	BNC 接口
靶面尺寸	1/1.8"		
图像色彩	黑白		
动态范围	71.3dB	电源/功耗	12VDC, 约 2.3W
增益范围	0dB~24dB	工作温度	0℃~50℃
最高帧频	18 帧/s@全分辨率	存储温度	-30℃~70℃
光谱范围	400nm~1000nm	外形尺寸	47.2mm×43.7mm×25mm
Binning	支持 BIN2	重量 (含线)	200g (典型值)

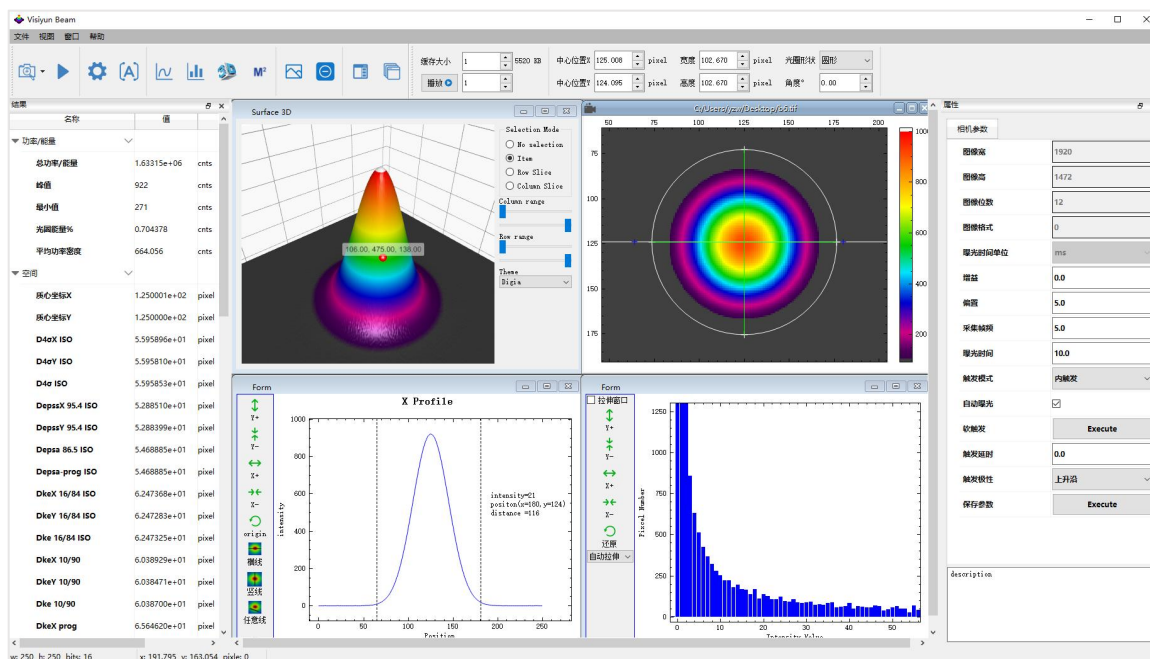
结构尺寸



软件介绍

我公司总结多年来对激光光束检测分析的应用，自主研发了激光光束质量分析软件，该软件支持跨平台运行，适用于 windows、linux 及国产操作系统。搭配上述光束质量分析仪硬件可实现对激光光束的全方位检测及测试应用。此软件特点包括：

- 采用高级校正算法进行光束轮廓的数值分析
- 广泛采用 ISO 定义的光束参数测量方法
- 提供三种测量光束发散性的技术及一种 ISO 方法
- 详尽的 ISO TopHat 结果
- 支持所有 ISO 光束宽度及直径定义方法
- 具有 1D、2D 光束 ISO 及拓展的高斯拟合能力
- 具有光束位置稳定性测量及功能
- 提供所有测量参数的通过/失败校验
- 监测激光扩束后带状图和散点图的稳定性
- 高速度、高分辨率显示 2D 和 3D 伪彩色光束轮廓
- 支持 2D、3D 模式下的连续缩放
- 支持用于查看和后处理的视频内存回放控制功能
- 支持图像的直方图显示
- 手动光圈和自动光圈调节功能
- 提供配置报告导出功能



软件主界面

软件功能

软件

win7, win8, win10 (32/64 位)

Linux 及国产操作系统

程序多开 (同时打开多个程序实例)

实时模式和保存模式同时使用

窗口

2D、3D 视图

图像数据直方图

XY 截面视图

测量结果展示窗口

参数配置窗口

光束位置稳定性展现窗口

标准功能

连续光/脉冲光模式

缩放、平移功能

曝光、增益、触发等相机参数设置

测量配置参数设置

扣除背景、自动光圈、手动光圈

提供所有测量参数的通过/失败校验

数据监测

峰值、最小值、平均值、光圈能量

质心 X/Y、椭圆率、粗糙度、边缘陡度

光束宽度 (ISO D4 σ 、包围功率法 Depss、刀口法 DKe、峰值百分比法 Dpk、总功率百分比法 Dt、狭缝移动法等主流算法)

远场发散角、远场辐射强度

平定光束参数 (有效面积、总有效能量、平均有效能量、平滑性、均匀性)

1D、2D 高斯拟合参数

导出

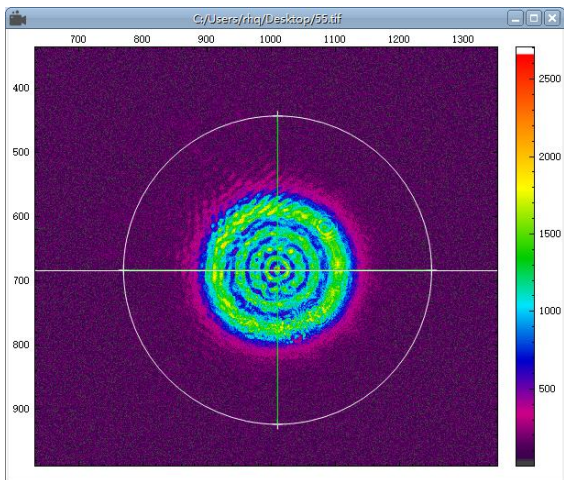
bmp、Tiff 8/16/32

生成报告

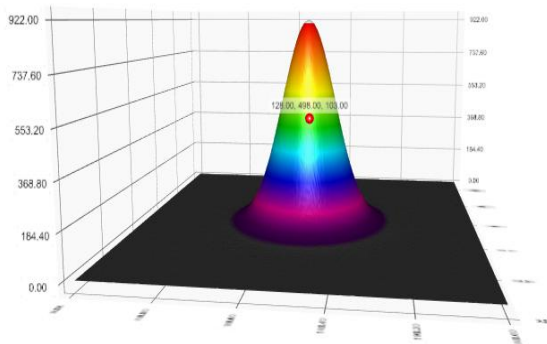
导入

bmp、Tiff 8/16/32

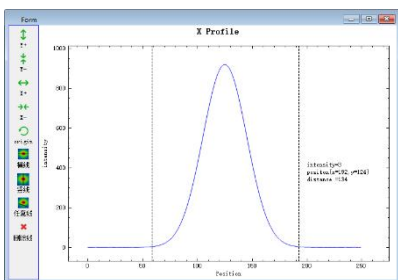
软件窗口



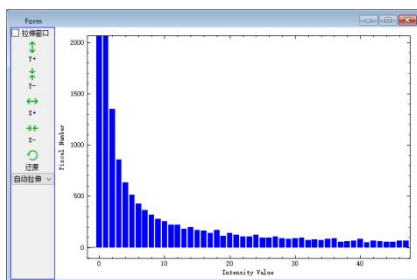
2D 伪彩图像



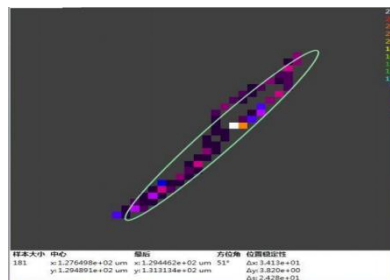
3D 图像



线轮廓分析



直方图分析



光束位置稳定性窗口

定制应用开发

软件支持二次开发，可根据客户的定制需求，提供底层通讯协议，扩展客户所需要的功能，实现深度定制。可广泛用于需要对激光光斑形状进行检测的场合，如激光生产，维护以及激光应用。也常用于光学器件质量检查，激光腔镜调整，外光路准直，光纤对准耦合分析等。

